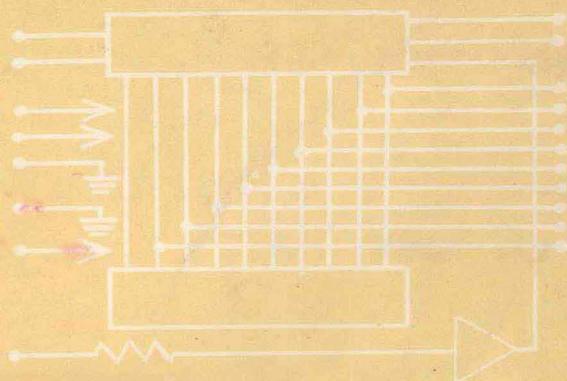




集成电路

产品手册

HANDBOOK
OF
INTEGRATED
CIRCUIT
PRODUCTS



1980

北京市半导体器件研究所

Beijing Semiconductor Devices Research Institute

说 明

我所线性电路产品，全部经过老化筛选，检验复测。且例行试验通过后才能入库，出厂。并已开辟高可靠产品生产。

产品中有老产品作为保留产品，如 BG 301，BG 305，BG 307 等。

产品中还有完全按部标规定的新、老产品，如：F 001，F 006，F 007，F 008，F 032，J 630，J 631 等。

产品中还有些暂无部标规定的，但原理电路、封装形状外引线排列和国外同类产品一致，并符合国内部标产品一般规律。如：BG 314、BG 315、BG 313、BG 602、BG 319 等。

管脚符号如下：

i_{n-}：反相输入端；

V₋：负电源端；

i_{n+}：同相输入端；

out：输出端；

B_i：偏置端；

OA：调另端（失调调整端）；

comp：补偿端；

S：选通端；

V₊：正电源端；

GND：接 地 端；

参数类别符号：

L X：例行试验。简写：L。

S M：寿命试验。简写：S。

例行试验后考核参数。

寿命试验后考核参数。

J S：交收试验。简写：J。

C：参考参数。不作考核。

交收试验后考核参数。

运算放大器参数符号：

V_{IO}：输入失调电压。

R_{id}：差动输入电阻。

αV_{IO} ：输入失调电压温漂。

R_{os}：单端输出电阻。

I_{IO}：输入失调电流。

BW：开环带宽。

αI_{IO} ：输入失调电流温漂。

PSRR：电源电压抑制比。

I_{IB}：输入偏置电流。

V_{idm}：最大差动输入电压。

V_{OPP}：输出电压幅度。

I_{CC}：电源电流。

A_{VD}：差模开环电压增益。

I_{om}：最大输出电流。

CMRR：共模抑制比。

V_{±m}：最大电源电压

V_{ICR}：输入共模电压范围。

GB：单位增益带宽。

P_D：静态功耗。

SR：电压上升速率。



集成电路产品手册目录

一、模 拟 电 路

说 明

| | |
|---|--------|
| 1. 通用 I 型运算放大器 BG 301(A, B, C, D) Y | (1) |
| 3. 通用 I 型运算放大器 F 001(A, B, C) Y | (3) |
| 3. 通用 II 型运算放大器 BG 305 (A, B, C, D, E) Y | (10) |
| 4. 通用 III 型运算放大器 F 006(A, B, C,) Y | (18) |
| 5. 通用 III 型运算放大器 F 007(A, B, C) Y | (24) |
| 6. 通用 III 型运算放大器 F 008(A, B, C) Y | (26) |
| 7. 高精度运算放大器 F 032 (A, B, C) Y | (36) |
| 8. 四象限模拟乘法器 BG 314 (A, B) C | (41) |
| 9. 高压运算放大器 BG 315 (A, B, C) Y ... | (57) |
| 10. 差分对管 BG 319 | (60) |
| 11. 小功率正电源 BG 602(A, B, C) Y | (66) |
| 12. 电压比较器 BG 307(A, B, C) Y | (78) |
| 13. 电压比较器 J 631(A, B, C) Y | (85) |

地 址：北京沙河

通讯处：北京1031信箱

电 话：275525 电 报 9089

北京市半导体器件研究所

| | |
|---|-------|
| 14. 高速电压比较器 J 630(A, B, C) Y | (87) |
| 15. 高阻、高速运算放大器 B G 313 (试制产 品) | (96) |
| 16. 八位D/A 转换器 B G 381 (试制产品) | (98) |
| 17. 视频A/D 变换装置 (试制产品) | (100) |
| 18. 通用Ⅲ型双运算放大器 B G 320 (试制产 品) | (101) |
| 19. 运算放大器测试方法 | (102) |
| 20. 四象限模拟乘法器的参数测试方法 | (106) |
| 21. 电压比较器测试方法 | (111) |
| 22. 小功率正电源测试方法 | (118) |
| 23. 线性集成电路工艺筛选条件及老化电路 | (123) |
| 24. 运算放大器典型应用举例 | (130) |

二、双极小规模数字电路

保留产品

说 明

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 25. 高速四输入端双与非门 T 093(B G 522) | (149) |
| 26. 高速八输入端单与非门 T 090(B G 525) | (155) |
| 27. 高速四输入端双与非门 (集电极开路) | |

| | |
|---|-------|
| T 094(B G 527) | (157) |
| 28. 高速四输入端单与非驱动门 T 114(B G 528) | (158) |
| 29. 高速四输入端双与非驱动门 T 097 | (167) |
| 30. 高速四输入端双与非驱动门(集电极开路) T 098 | (169) |
| 31. 高速 5 - 4 与或非门(带或扩展) T 101 (B G 531) | (171) |
| 32. 高速 4 - 3 - 2 - 2 与或非门 T 102(B G 534) | (174) |
| 33. 高速双异或门 T 105(B G 536) | (176) |
| 34. 高速 4 - 3 - 3 或扩展器 T 104(B G 538)..... | (183) |
| 35. 高速单 D 触发器 T 106(B G 575) | (185) |
| 36. 高速锁定触发器 T 110(B G 576)..... | (195) |
| 37. T T L 高速小规模数字电路老化电路..... | (198) |

三、双极数字电路新产品

说 明

| | |
|----------------------------------|-------|
| 38. 二输入端四与非门 B G H 00..... | (205) |
| 39. 二输入端四与非门 (O C) B G H 01..... | (208) |
| 40. 六反相器 B G H 04..... | (211) |

- 41. 六反相器 (O C) B G H 05.....(214)
- 42. 三输入端三与非门 B G H 10.....(217)
- 43. 三输入端三与门 B G H 11.....(220.)
- 44. 四输入端双与非门 B G H 20.....(223)
- 45. 四输入端双与门 B G H 21.....(226)
- 46. 八输入端单与非门 B G H 30.....(229)
- 47. 四输入端双与非功率门 B G H 40.....(232)
- 48. 双 2 - 2 输入端与或非门 (带或扩展端)
B G H 50.....(235)
- 49. 双 2 - 2 输入端与或非门 B G H 51.....(238)
- 50. 2 - 3 - 2 - 2 输入端与或门 (带或扩展)
B G H 52.....(241)
- 51. 2 - 2 - 3 - 2 输入端与或非门 (带或扩展)
B G H 53.....(244)
- 52. 4-4输入端与或非门(带或扩展) B G H 55(247)
- 53. 双四输入端扩展器 B G H 60.....(250)
- 54. 三 3 输入端扩展器 B G H 61.....(253)
- 55. 双 D 触发器 B G H 74.....(256)
- 56. 双全加器 B G H 183(263)
- 57. 八选一数据选择器 B G S 151(269)
- 58. 九位奇偶校验/发生器 B G S 280.....(276)
- 59. 四位 (大小) 比较器 B G S 85.....(282)

- 60. 双 J K 触发器 B G S 112(290)
- 61. 超前进位发生器 B G S 182(297)
- 62. 算术逻辑单元/功能发生器 B G S 181..... (304)
- 63. 4×4 并行二进制乘法器 B G 0284, B G
0285.....(313)
- 64. 三线—八线译码器 B G S 138(315)
- 65. 双重外围正与非驱动器 B G 5452..... (321)
- 66. 存贮器驱动器 B G 5325.....(326)
- 67. H 系列 门电路测试方法(335)
- 68. 数字电路筛选条件及交收例行试验程序..... (344)
- 69. T T L 电路的典型应用(346)
- 70. 中规模电路的典型应用(421)
- 71. 集成电路产品印章、打印办法及包装规定..... (452)



1. 通用 I 型运算放大器 BG 301 (A, B, C, D) Y

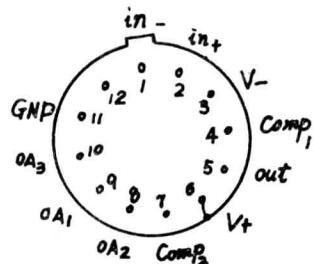
• 1 •

BG301是低增益宽频带运算放大器，相当于国外702 (μ A 702) 型电路。采用外调零方式工作。产品分A, B, C, D四挡。性能同F 001。

(1) 封装形式及外引线排列：

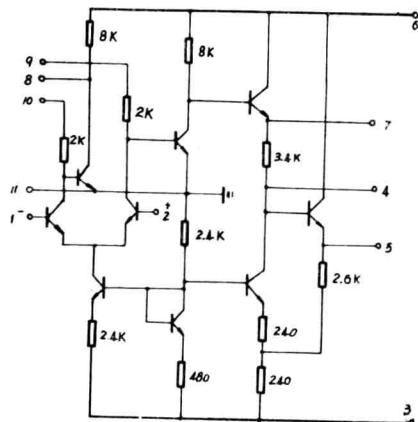
采用SJ 1100—76 Y型12引线封装。

外引线排列底示图为：



(2) 原理线路及典型接线法：

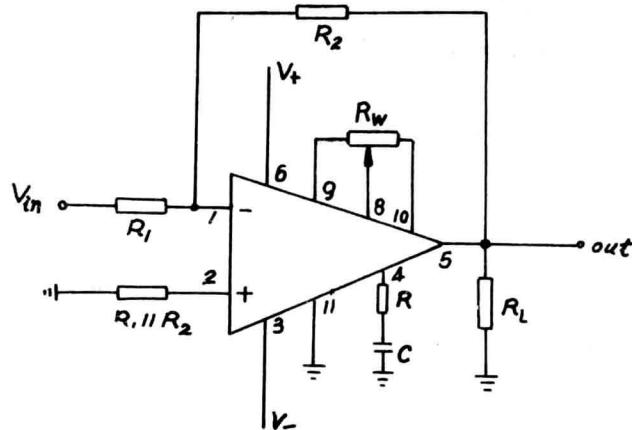
原理线路：



北京市半导体器件研究所

地 址：北京沙河
通讯处：北京1031信箱
电 话：275525 电报：9089

典型接线法：



(3) 参数规范: $V_+ = 12V$, $V_- = 6V$, $T_A = 25 \pm 2(\text{°C})$

| 名 称 | 符 号 | 单 位 | 测 试 条 件 | A | B | C | D | 参数类别 |
|----------|------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|-------------|--------------------|------|
| 输入失调电压 | V_{IO} | mV | $R_b = 51\Omega$ $R_s = 51K\Omega$ | < 10 | < 5 | < 2 | < 1 | JLS |
| 输入失调电流 | I_{IO} | μA | $R_s = 2K\Omega$ $R_b = 51\Omega$ $R_f = 5.1K\Omega$ | < 5 | < 2 | < 1 | < 0.5 | JLS |
| 输入偏置电流 | I_{IB} | μA | $R_s = 100K\Omega$ | < 10 | < 7 | < 5 | < 2.5 | JLS |
| 输出电压幅度 | V_{OPP} | V | $f = 1KHZ$ $R_L = 100K\Omega$ | $> \pm 4$ | $> \pm 4.5$ | $> \pm 4.5$ | $> \pm 4.5$ | JL |
| 开 环 增 益 | A_{VD} | db | $f = 1KHZ$ $R_L = 100K\Omega$ $V_{in} = 0.5mV$ | > 60 | > 66 | > 66 | > 66 | JL |
| 共模抑制比 | CMRR | db | $V_{1e} = 0.5V_{pp}$ $f = 1KHZ$ $R_i = 51\Omega$ $R_f = 51K\Omega$ | > 70 | > 70 | > 80 | > 80 | JL |
| 共模电压范围 | V_{ICR} | V | | | | | $+0.8$ -4.3 | |
| 静 态 动 耗 | P_D | mW | $R_b = 51\Omega$, $R_L = \infty$ | < 150 | < 150 | < 150 | < 150 | JL |
| 输入 电 阻 | R_{id} | KΩ | $f = 1KHZ$ $V_o = 1V$ | > 8 | > 8 | > 8 | > 8 | C |
| 输出 电 阻 | R_{os} | Ω | $f = 1KHZ$ $V_{in} = 1V$ | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | C |
| 开 环 带 宽 | BW | KHZ | $V_{in} = 0.5mV$ $R_L = 100K\Omega$ | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | C |
| 失调电压温漂 | αV_{IO} | $\mu V/\text{°C}$ | $-40\text{°C} - +25\text{°C} - +85\text{°C}$ | | | | < 30 | C |
| 失调电流温漂 | αI_{IO} | $nA/\text{°C}$ | $-40\text{°C} - +25\text{°C} - +85\text{°C}$ | | | | < -50 $+20$ | C |
| 电源电压抑制比 | PSRR± | $\mu V/V$ | $\Delta V \pm = \pm 0.5V$ | | | | < -200 $+100$ | C |
| 增益稳定度 | $\Delta A_{VD}/A_{VD}$ | db | $-40\text{°C} - +85\text{°C}$ | | | | < 3 | C |
| 最大差动输入电压 | V_{idM} | V | | | | | $> \pm 6$ | C |



2. 通用 I 型运算放大器 F 001 (A, B, C)Y

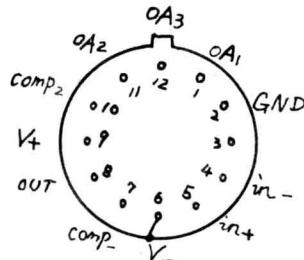
• 3 •

F 001 是部标产品，它与 BG301 性能相同，只是外引线排列有变化，但顺序一样，可以互换。按部标规定分 A, B, C 三挡产品。

(1) 封装形式及外引线排列：

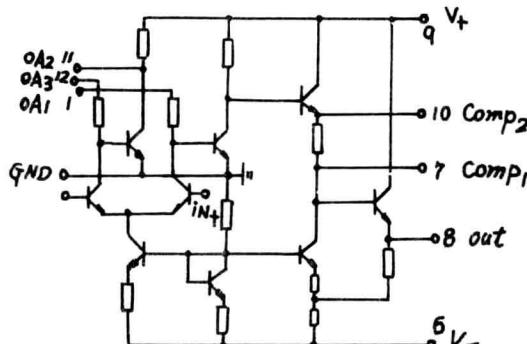
采用 SJ 1100—76 Y 型 12 引线封装。

外引线排列底示图为：



(2) 原理线路及典型接线法：

原理线路：

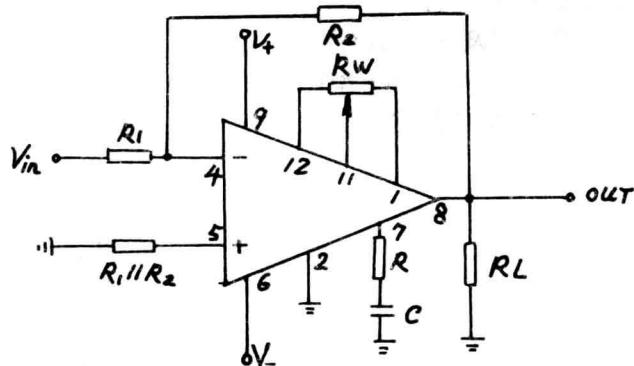


北京市半导体器件研究所

地址：北京沙河
通讯处：北京 1031 信箱

电 话：275525 电报：9089

典型接线法：

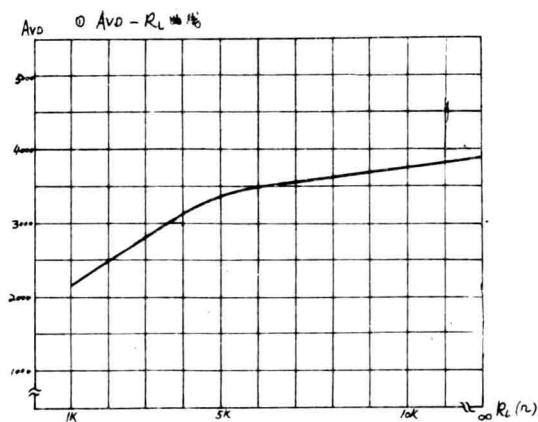


(3) 参数规范: $V_+ = 12V$, $V_- = -6V$, $T_s = 25 \pm 2$ (°C),

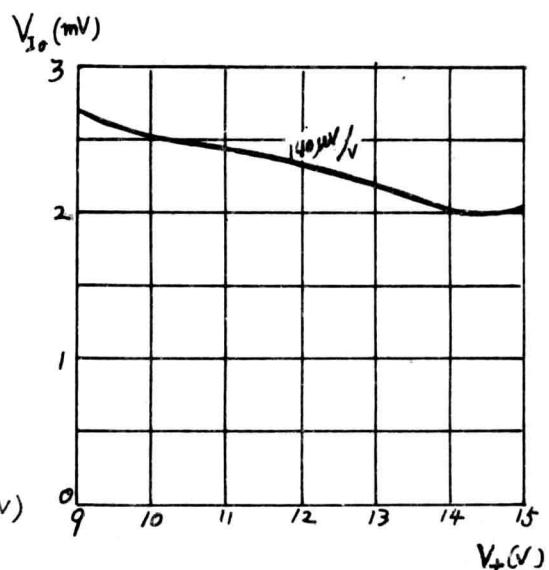
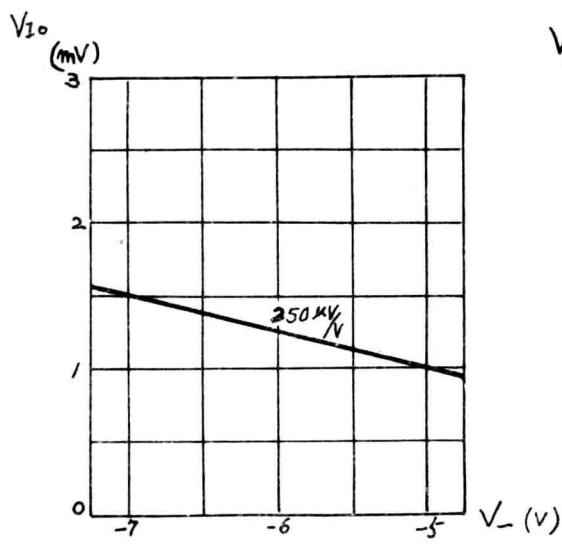
| 名称 | 符号 | 单位 | 测试条件 | A | B | C | D | 参数类别 |
|----------|------------------------|----------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 输入失调电压 | V_{IO} | μV | $R_b = 51\Omega$ $R_s = 51K\Omega$ | < 10 | < 5 | < 2 | < 1 | JLS |
| 输入失调电流 | I_{IO} | μA | $R_s = 2K\Omega$ $R_b = 51\Omega$ $R_f = 5.1K\Omega$ | < 5 | < 2 | < 1 | < 0.5 | JLS |
| 输入偏置电流 | I_{IB} | μA | $R_s = 100K\Omega$ | < 10 | < 7 | < 5 | < 2.5 | JLS |
| 输入电压幅度 | V_{OPP} | V | $f = 1KHZ$ $R_L = 100K\Omega$ | $> \pm 4$ | $> \pm 4.5$ | $> \pm 4.5$ | $> \pm 4.5$ | JL |
| 开环增益 | A_{VD} | db | $f = 1KHZ$ $R_L = 100K\Omega$ $V_{in} = 0.5mV$ | > 60 | > 66 | > 66 | > 66 | JL |
| 共模抑制比 | CMRR | db | $V_{ICR} = 0.5V_{P.P}$ $f_i = 1KHZ$ $R_i = 510\Omega$ $R_f = 51K\Omega$ | > 70 | > 70 | > 80 | > 80 | JL |
| 共模电压范围 | V_{ICR} | V | | $+0.8$ -4.3 | | | | C |
| 静态功耗 | P_D | mW | $R_b = 51\Omega$, $R_L = \infty$ | < 150 | | | | JL |
| 输入电阻 | R_{id} | $K\Omega$ | $f = 1KHZ$ $V_o = 1V$ | > 8 | | | | C |
| 输出电阻 | R_{os} | Ω | $f = 1KHZ$ $V_{in} = 1V$ | < 500 | | | | C |
| 开环带宽 | BW | KHZ | $V_{in} = 0.5mV$ $R_L = 100K\Omega$ | > 100 | | | | C |
| 失调电压温漂 | αV_{IO} | $\mu V/V_{IO}$ | $-40^\circ C - +25^\circ C - +85^\circ C$ | < 30 | | | | C |
| 失调电流温漂 | αI_{IO} | $nA/^\circ C$ | $-40^\circ C - +25^\circ C - +85^\circ C$ | $< \pm 20$ -50 | | | | C |
| 电源电压抑制比 | PSRR \pm | $\mu V/V$ | $\Delta V \pm = 10.5V$ | $< \pm 100$ -200 | | | | C |
| 增益稳定性 | $\Delta A_{VD}/A_{VD}$ | db | $-40^\circ C - +85^\circ C$ | < 3 | | | | C |
| 最大差动输入电压 | V_{idM} | V | | $> \pm 6$ | | | | C |

(4) 特性曲线:

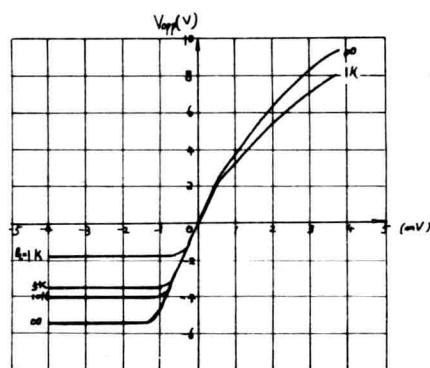
① A_{VD} — R_L 曲线:



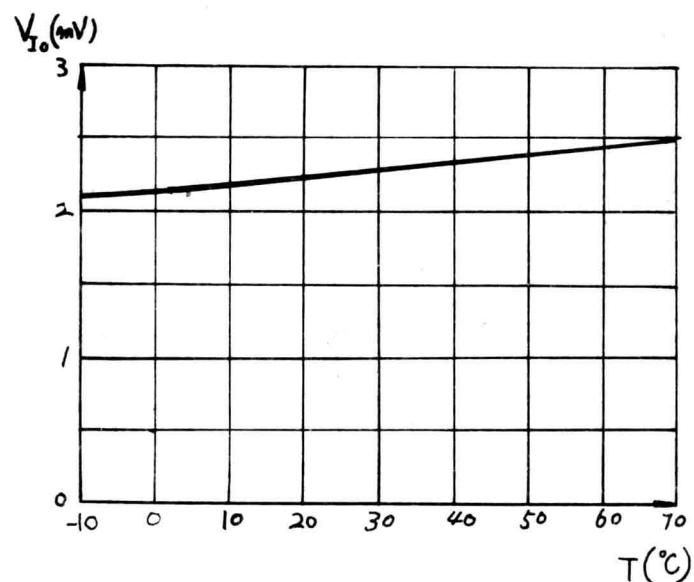
② V_{IO} — $V \pm$ 曲线:



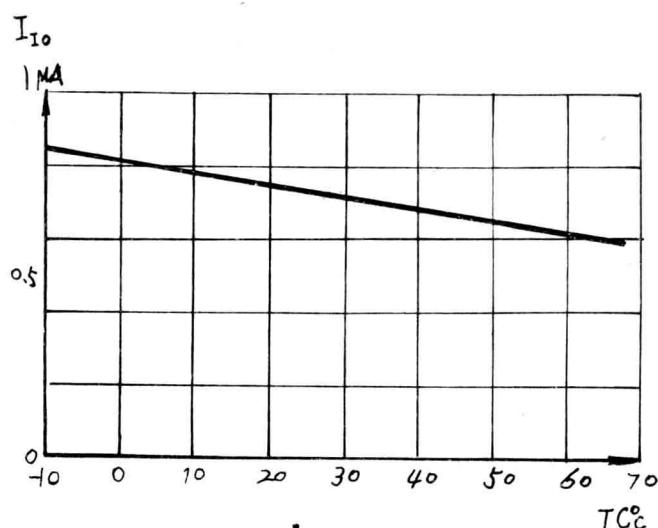
③ V_{OPP} — R_L 曲线:



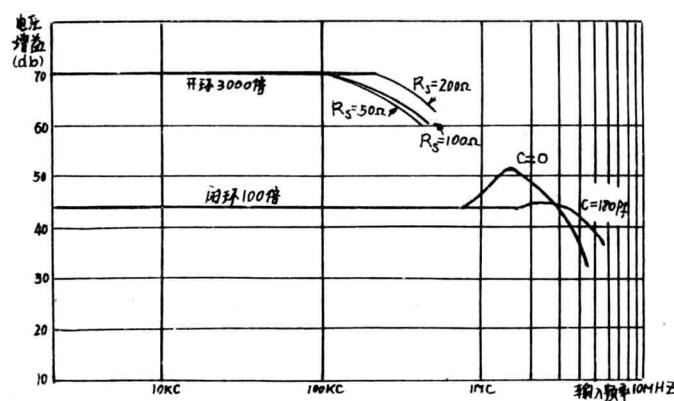
④ V_{IO} —T 曲线:



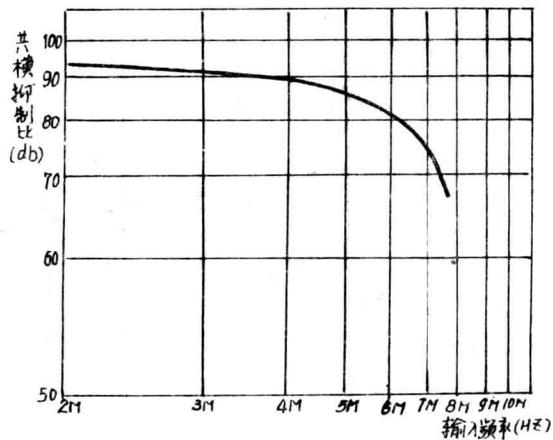
⑤ I_{IO} —T 曲线:



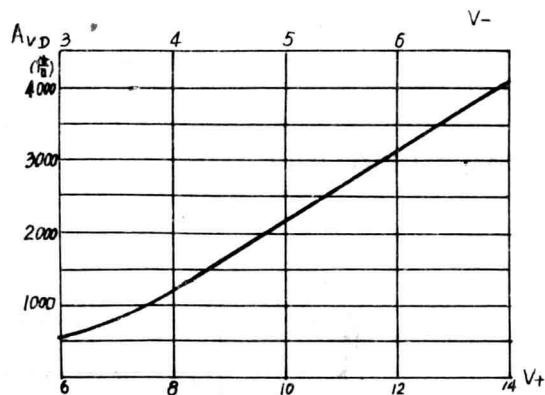
⑥ A_{VD} —f 曲线:



⑦CMRR—f 曲线:

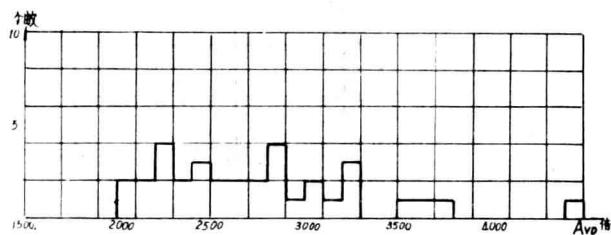


⑧ A_{VD} —V ± 曲线:

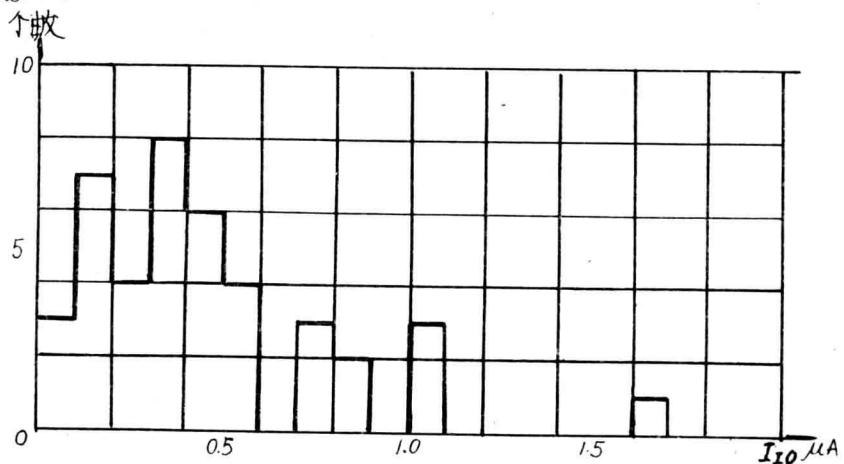


(5) 参数统计分布:

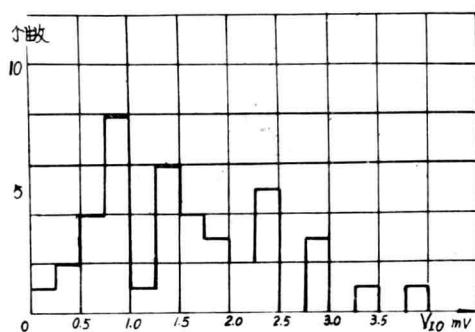
① A_{VD} 分布:



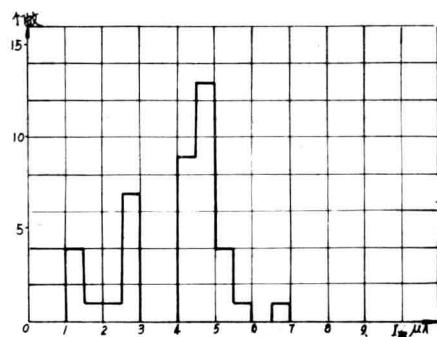
② I_{10} 分布:



③ V_{10} 分布:



④ I_{IB} 分布:





3. 通用型运算放大器 BG 305 (A,B,C,D,E)Y

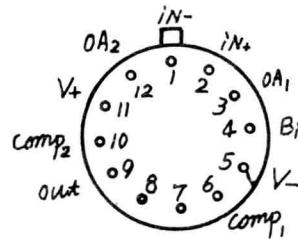
• 10 •

BG 305是我国早期产品，使用范围较广，虽有外接元件多的缺点，但现在仍广泛使用。该产品分A, B, C, D, E五挡。其特点为：开环增益高：106 db以上，工作电压范围广： $\pm 3\text{ V} \sim \pm 18\text{ V}$ ，功耗较低：75mV以下。并有失调调整。

(1) 封装形式及外引线排列：

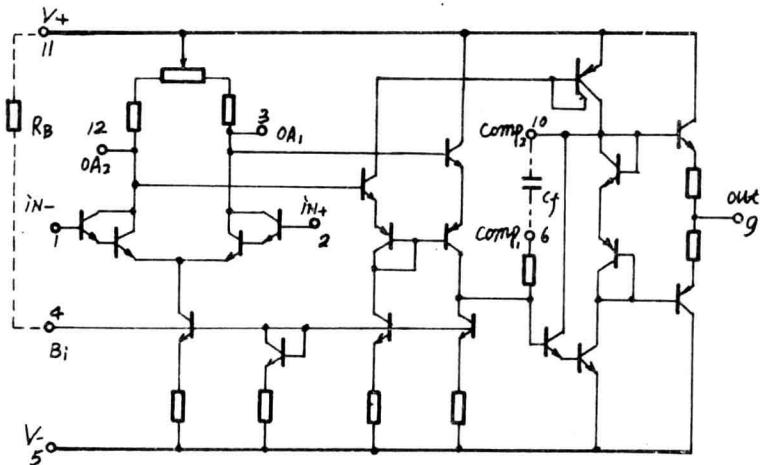
采用 SJ 1100—76 Y型12引线封装。

外引线排列底示图为：



(2) 原理线路及典型接线法：

原理线路：



北京市半导体器件研究所

地 址：北京沙河
通讯处：北京1031信箱
电 话：275525 电报：9089